PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-206315

(43)Date of publication of application: 26.07.1994

(51)Int.CI.

2/045 B41J

B41J 2/055

(21)Application number: 05-002298

(71)Applicant:

FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

11.01.1993

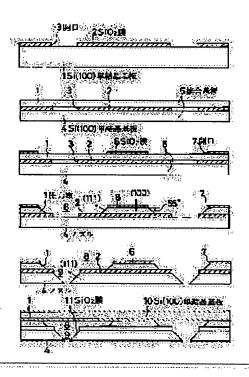
(72)Inventor:

KIKUCHI HIDEYUKI

(54) PRODUCTION OF INK JET HEAD

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an ink jet head production method embodying a high degree of freedom in designing shapes of pressure chambers, nozzles, and others and a high machining accuracy. CONSTITUTION: In a method for producing an ink jet head provided with nozzles 9 for jetting ink, pressure chambers 8 for generating a pressure for jetting ink particles from the nozzles 9, and ink supply paths for supplying ink to the pressure chambers 8, a process for forming a bonded substrate 5 is provided. In the process, a plurality of substrates 1, 4 are bonded to each other through an etching protective film 2 patterned into a nozzle shape. Furthermore, the following processes are provided: a process for forming the pressure chambers 8 by etching one surface of the bonded substrate 5 by using parts of the etching protective film 2 as an etching stop film, and a process for forming the nozzles 9 by continuing the etching of the bonded substrate by using the etching protective film 2 as an etching mask. In this case, a silicon singlecrystal substrate is used for the substrates. The shapes of the pressure chambers, the nozzles, and others can be determined by different orientations.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.12.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3230017

[Date of registration]

14.09.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-206315

(43)公開日 平成6年(1994)7月26日

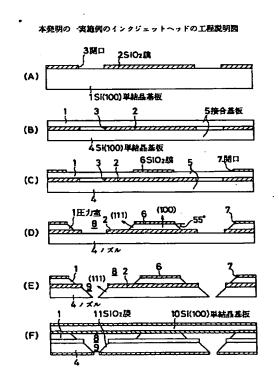
(51)Int.Cl. ⁵ B 4 1 J	2/16 2/045 2/055	識別記号	庁内整理番号	FI			1	技術表示箇所
			9012-2C	B 4 1 J	3/ 04	103	Н	
			9012-2C			103	Α	•
				審査請求	未請求	請求項の数8	OL	(全 6 頁)
(21)出願番号	;	特顯平5-2298		(71)出願人	000005223			
					富士通	朱式会社		
(22)出願日		平成5年(1993)1月11日			神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地			
			(72)発明者	菊地 🦸	英幸			
					神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内			
				(74)代理人	弁理士	柏谷 昭司	(外1:	名)

(54) 【発明の名称】 インクジェットヘッドの製造方法

(57)【要約】

【目的】 インクジェットヘッドの製造方法に関し、圧力室、ノズル等の形状の設計自由度が高く、加工精度が高い製造方法を提供する。

【構成】 インクを噴射するノズル9と、ノズル9からインクの粒子を噴出させる圧力を発生する圧力室8と、圧力室8にインクを供給するインク供給路を有するインクジェットへッドの製造方法において、複数の基板1、4を、ノズルの形状にパターニングされたエッチング保護度2を介して接合して接合基板5を形成する工程と、この接合基板5の片側からエッチング保護膜2の一部をエッチング停止膜としてエッチング保護膜2をエッチングマスクとして接合基板のエッチング保護膜2をエッチングマスクとして接合基板のエッチングを続行してノズル9を形成する工程を用いる。この場合、基板としてシリコン単結晶基板を用い、面方位を異ならせることによって圧力室、ノズル等の形状を設定することができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 インクを噴射するノズルと、該ノズルか らインクの粒子を噴射させる圧力を発生する圧力室と、 該圧力室にインクを供給するインク供給路を有するイン クジェットヘッドの製造方法において、

複数の基板を、該ノズルの形状にバターニングされたエ ッチング保護膜を介して接合して接合基板を形成する工 程と、

該接合基板の片側から該エッチング保護膜の一部をエッ チング停止膜としてエッチングして圧力室を形成する工 10 程と、

該エッチング保護膜をエッチングマスクとして該接合基 板のエッチングを続行してノズルを形成する工程と、を 有することを特徴とするインクジェットヘッドの製造方

【請求項2】 複数の基板がシリコン単結晶基板である ことを特徴とする請求項1 に記載されたインクジェット ヘッドの製造方法。

【請求項3】 エッチング保護膜としてSi〇、膜を用 いることを特徴とする請求項1に記載されたインクジェ 20 ットヘッドの製造方法。

【請求項4】 接合基板を構成する各基板を所定の厚さ に研磨したのちにエッチングを行うことを特徴とする請 求項1 に記載されたインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項5】 シリコン単結晶基板のエッチング方法と して、異方性エッチング法を用いることを特徴とする請 求項2に記載されたインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項6】 シリコン単結晶基板の間の接合方法とし て加熱による直接接合を用いることを特徴とする請求項 2に記載されたインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項7】 シリコン単結晶基板の面方位がそれぞれ 異なることを特徴とする請求項2に記載されたインクジ ェットヘッドの製造方法。

【請求項8】 シリコン単結晶の面方位が(100)面 と(110)面であることを特徴とする請求項8に記載 されたインクジェットヘッドの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、プリンタやファクシミ リ等に適用される画像記録方式に関し、特に構造が簡単 40 で、装置が小型で、かつ信頼性が高く、製造精度が高い インクジェットヘッドの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】図2は、従来のインクジェットヘッドの 構成説明図であり、(A)は斜視図、(B)は圧力室の 断面図である。この図において、21はノズル、22は インク供給路、23は圧力室、24は圧電素子、25は インク粒子、26は印字媒体、27は振動板である。

【0003】従来のインクジェットヘッドは、この図に 示されているように、インクを噴出する多数のノズル2 50 てノズルに開口を形成し、開口中に露出したSiOz膜

1と、このノズル21に連通し、インク供給路22によ ってインクの供給を受ける圧力室23と、この圧力室2 3の一部を構成する肉薄壁である振動板27を押圧する 圧電素子24を具えており、図示されていないが、キャ リアに搭載されキャリアとともに制御されて一直線上を 移動されるようになっている。

2

【0004】そして、印字するときは、このインクジェ ットヘッドを移動させながら、多数のノズル21に連通 された圧力室23に付属する圧電素子24に選択的に電 圧を印加して駆動し、圧力室23の一部を構成する肉薄 壁である振動板27を押圧することによって、圧力室2 3の圧力を衝撃的に発生して、所定のノズル21からイ ンク粒子25を噴出し、このインク粒子25によって印 字媒体26の上に所定の文字等を印字する。

【0005】そして、前記のヘッドを構成する材料とし ては、ガラス、金属、ステンレス等が使用されていた。 ところが、近年、インクジェットプリンタの高解像度化 に伴いインクジェットヘッドの製造に髙加工精度が要求 されるようになり、これらの材料を使用していたのでは 充分な高加工精度を得ることが困難になった。

【0006】 この解決法としてSi(100) 単結晶基 板またはSi(110)単結晶基板をKOH水溶液等の アルカリ系水溶液を用いて異方性エッチングを行い、高 加工精度のインクジェットヘッドを製造する方法が提案 された (例えば、特開昭54-150127号公報、特 開昭54-146633号公報参照)。このように、異 方性エッチングを用いて、圧力室とインク供給路とノズ ルを1枚のシリコンウェハ上に形成する方法として、従 来から例えば次の2つの方法が知られている。

【0007】図3は、従来のインクジェットヘッドの製 30 造方法(1)の工程説明図で、(A)~(D)は各工程 を示している。この図において、31はSi(100) 単結晶基板、32は圧力室、33はSiO、膜、34は 開口、35はノズルである。

【0008】第1工程(図3(A)参照)

Si(100)単結晶基板31の表面にSiO、膜を形 成し、その上にフォトレジストを塗布し、フォトリソグ ラフィー技術によって圧力室を形成する部分に開口を形 成し、このパターニングしたレジストをマスクにして、

Si〇、膜をエッチングして圧力室の形状に相当する開 口を形成する。そして、とのSiO、膜の開口を通して Si(100)単結晶基板31をKOH水溶液によって 異方性エッチングを行い圧力室32を形成する。

【0009】第2工程(図3(B)参照)

Si(100)単結晶基板31の圧力室32の上にエッ チングマスクとなるSiO,膜33を形成する。

【0010】第3工程(図3(C)参照)

Si(100)単結晶基板31のSiO、膜33の上に フォトレジストを塗布しフォトリソグラフィ技術によっ 3

33を除去して開口34を形成する。

【0011】第4工程(図3(D)参照)

開口34を有するSiO、膜33をエッチングマスクにして、Si(100)単結晶基板31をKOH水溶液によって異方性エッチングしてノズル35を形成する。圧力室32の背面の振動板となる部分は別途形成して貼り合わせる。

【0012】図4は、従来のインクジェットヘッドの製造方法(2)の工程説明図で、(A)~(D)は各工程を示している。この図において、41はSi(100)単結晶基板、42はノズル、43はSiO、膜、44は開口、45は圧力室である。

【0013】第1工程(図4(A)参照)

Si (100)単結晶基板41の表面にSiO、膜を形成し、その上にフォトレジストを塗布し、フォトリソグラフィー技術によってノズルを形成する部分に開口を形成し、とのパターニングしたレジストをマスクにして、SiO、膜をエッチングしてノズルの形状に相当する開口を形成する。そして、このSiO、膜の開口を通してSi(100)単結晶基板41をKOH水溶液によって 20異方性エッチングを行いノズル42を形成する。

【0014】第2工程(図4(B)参照)

ノズル42が形成されたSi(100)単結晶基板41 の表面にエッチングマスクとなるSiO、膜43を形成 する。

【0015】第3工程(図4(C)参照)

Si(100)単結晶基板41のSiO、膜43の上にフォトレジストを塗布しフォトリソグラフィ技術によって圧力室に開口を形成し、この開口中に露出したSiO、膜43を除去して開口44を形成する。

【0016】第4工程(図4(D)参照)

開口44を有するSiO、膜43をエッチングマスクにして、Si(100)単結晶基板41をKOH水溶液によって異方性エッチングして圧力室45を形成する。 【0017】

【発明が解決しようとする課題】前記の従来のインクジェットへッドの製造方法によると、完熟した半導体製造技術をそのまま適用することができるため、きわめて能率的にインクジェットへッドを製造することができた。
【0018】ところが、この製造方法によると、エッチ 40ングマスクとして用いるSiO、膜33をハターニングするためのフォトレジストをスピンコートによって塗布すると、Si(100)単結晶基板の凹凸が大きいためフォトレジストを均一に塗布することができず、良好なSiO、膜33のパターニングが困難になって、圧力室の加工精度が悪くなるという問題があることがわかった。

【0019】また、微細なノズルを厚いSi(100) 基板、5は接合基板、6はSi〇、膜、7は開口、8 単結晶基板41の反対側からエッチングして形成する 圧力室、9はノズル、10はSi(100)単結晶基 と、エッチング量によってノズルの径が大きく影響を受 50 板、11はSi〇、膜である。この工程説明図によっ

けるため、ノズルの加工精度が悪くなるという問題があることがわかった。本発明は、圧力室、ノズル等の形状の設計自由度が高く、加工精度が高い製造方法を提供することを目的とする。

[0020]

【課題を解決するための手段】本発明にかかる、インクを噴射するノズルと、ノズルからインクの粒子を噴射させる圧力を発生する圧力室と、圧力室にインクを供給するインク供給路を有するインクジェットへッドの製造方はにおいては、複数の基板を、該ノズルの形状にバターニングされたエッチング保護膜を介して接合して接合基板を形成する工程と、該接合基板の片側から該エッチング保護膜の一部をエッチング停止膜としてエッチングして圧力室を形成する工程と、該エッチング保護膜をエッチングマスクとして該接合基板のエッチングを続行してノズルを形成する工程とを採用した。

【0021】との場合、複数の基板をシリコン単結晶基板で形成し、エッチング保護膜としてSiO、膜を用いることができる。

【0022】またこの場合、接合基板を構成する各基板を所定の厚さに研磨したのちにエッチングを行うことによって圧力室の容量とノズルの口径を設定することができ、エッチング方法として、異方性エッチング法を用いることによって圧力室とノズルの形状を決定することができ、シリコン単結晶基板の接合方法として接着剤を用いない加熱による直接接合を用いることができる。

【0023】またこの場合、シリコン単結晶基板の面方位を、(100)面と(110)面のように異ならせることによって圧力室とノズルの形状をそれぞれ設定する30 ことができる。

[0024]

【作用】本発明のように、複数の基板を、該ノズルの形状にパターニングされたエッチング保護膜を介して接合して接合基板を形成する工程と、該接合基板の片側から該エッチング保護膜の一部をエッチング停止膜としてエッチングして圧力室を形成する工程と、該エッチング保護膜をエッチングマスクとして該接合基板のエッチングを続行してノズルを形成する工程とを採用すると、エッチング深さが深い選択性エッチングを制御性よく行うことができ、そのため、高い寸法精度のインクジェットヘッドを実現することができる。

[0025]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。図1は、本発明の一実施例のインクジェットへッドの工程説明図で、(A)~(F)は各工程を示している。との図において、1はSi(100)単結晶基板、2はSiO、膜、3は開口、4はSi(100)単結晶基板、5は接合基板、6はSiO、膜、7は開口、8は圧力室、9はノズル、10はSi(100)単結晶基板 11はSiO、膜である。この工程説明図によっ

1

5

て、本発明の一実施例のインクジェットへッドの製造方 法を説明する。

【0026】第1工程(図1(A)参照)

Si(100)単結晶基板1の表面上に熱酸化等によってSiO、膜2を形成し、その上に感光性レジスト液を塗布しベークした後、ノズルのエッチングパターンの露光と現像を行う。ノズルのエッチングパターンの形状は、Si(100)単結晶基板1の方向によるエッチングの異方性を考慮して、<110>方向に一辺をもつ長方形または正方形にする。現像後、フッ酸(HF)水溶 10液によりレジストを取り除いた部分に露出しているSiO、膜を除去してノズルパターンに相当する開口3を形成する。

【0027】第2工程(図1(B)参照)

第1工程において、SiO、膜2がノズルバターニングされたSi(100)単結晶基板1に、他のSi(100)単結晶基板4を、ノズルバターニングを施されたSiO、膜2を介して直接接合法により接合した後、これら2枚のSi(100)単結晶基板1とSi(100)単結晶基板4の外側を、圧力室の容量とノズルの口径に 20よって設定した厚さまで研磨して接合基板5を形成する。用いた研磨機の研磨精度は±1~±2μmと極めて高く、この実施例ではSi(100)単結晶基板4を50μmの厚さになるまで研磨を行った。

【0028】第3工程(図1(C)参照)

接合基板5にエッチング保護膜としてSiO、膜6を熱酸化等によって形成した後、その上に感光性レジスト液を塗布し、Si(100)単結晶基板1に形成する予定の圧力室とインク供給路の形状に相当する開口を有するエッチングパターンの露光および現像を行う。レジストを除去した部分のSiO、膜6をフッ酸(HF)水溶液により除去することにより圧力室パターンとインク供給路パターンの開口7を形成し、Si(100)単結晶基板の表面を露出する。

【0029】第4工程(図2(D)参照)

前工程によってエッチングマスクを形成した接合基板5をKOH水溶液等のアルカリ系水溶液中に浸し、SiO、膜6をエッチングマスクにしてSi(100)単結晶基板1を異方性エッチングする。なお、実際のエッチングに際しては、接合基板5の裏面には耐エッチング処理が施されている。このエッチングによって、SiO、膜6の開口7中に露出したSi(100)単結晶基板1がエッチングされる。

【0030】Si単結晶においては、(111)面のK OH水溶液等のアルカリ系水溶液によるエッチング速度 は、(100)面および(110)面のエッチング速度 の0.3~0.4%とはるかに遅いため、Si(10 0)単結晶基板1の露出部は(100)面に対して約5 5°の角度をもつ(111)面を表した状態でエッチン グが進行し、圧力室8とインク供給路(との図には表れ ていない)が髙精度で形成される。

【0031】第5工程(図1(E)参照)

前工程におけるエッチング面がSiO、膜2に達した後、さらにエッチングを行うと、Si(100)単結晶基板1の(111)面とSiO、膜2の面はエッチングされず、SiO、膜2のノズルパターンの開口3をエッチングマスクにしてSi(100)単結晶基板4の(100)面が異方性エッチングされる。このエッチングにおいても、Si(100)単結晶基板4の露出部は(100)面に対して約55°の角度をもつ(111)面を表した状態でエッチングが進行し、ノズル9が高精度で形成される。

【0032】第6工程(図1(F)参照)

第1工程から第6工程によって、圧力室8とインク供給路、ノズル9が形成された接合基板5に、圧力室8とインク供給路を覆うように振動板としての基板を接合する

【0033】この振動板の材料としては、ガラス、金属、樹脂、シリコン等が考えられ、接合方法としては、接着剤による接合、静電接合(例えば、特開昭54-14633号公報参照)等が考えられるが、この実施例では基板材料にSi(100)単結晶基板10を用い、接合基板5とは直接接合を行った。

【0034】その後、Si(100)単結晶基板10を設定されている厚さに研磨し、最後に圧力室8とインク供給路およびノズル9を構成する壁の耐インク性を得るために熱酸化法によりSiO、膜11を形成した。このSiO、膜11は、インクとの濡れ性を改善する効果も30 有している(例えば、特開昭54-14633号公報参照)。

【0035】上記の実施例においては、2枚のSi(100)単結晶基板を用いて圧力室8とインク供給路およびノズル9を形成したが、さらにエッチングパターンが形成されたSiO、膜が設けられた別のSi(100)単結晶基板を積層することによって圧力室、ノズル等の形状の設計に自由度をもたせることができる。

【0036】また、積層するSi(100)単結晶基板の面方位を、例えば(100)面と(110)面のように異ならせることによって、圧力室、ノズル等の形状を広い範囲で設計することができる。

[0037]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によると、エッチングによる高加工精度の複数の段差をもち形状と寸法にばらつきが少ない圧力室、インク供給路、ノズル等を形成することができ、また特定のエッチング工程のために形成されたエッチングパターンを有するSiO、膜の一部を、他のエッチング工程でエッチング停止膜として用いることにより、エッチング深さが深い選択性エッチングを制御性よく高精度で行うことができ、そのた

6

め、高い寸法精度のインクジェットヘッドを提供すると とができるため、インクジェットによる印字の髙品質化 に寄与するところが大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例のインクジェットヘッドの工 程説明図で、(A)~(F)は各工程を示している。 【図2】従来のインクジェットヘッドの構成説明図であ り、(A)は斜視図、(B)は圧力室の断面図である。 【図3】従来のインクジェットヘッドの製造方法(1) の工程説明図で、(A)~(D)は各工程を示してい る。

【図4】従来のインクジェットヘッドの製造方法(2) の工程説明図で、(A)~(D)は各工程を示してい *

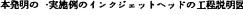
*る。

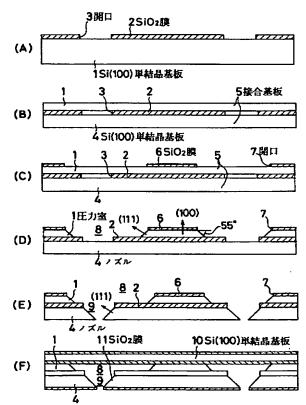
【符号の説明】

- 1 Si(100)単結晶基板
- 2 SiO₂膜
- 3 開口
- 4 Si(100) 単結晶基板
- 5 接合基板
- 6 SiOz膜
- 7 開口
- 10 8 圧力室
 - 9 ノズル
 - 10 Si(100) 単結晶基板
 - 11 SiO, 膜

【図1】

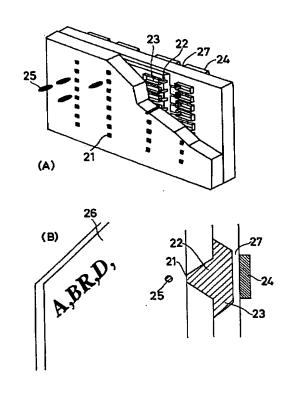
本発明の ・実施例のインクジェットヘッドの工程説明図





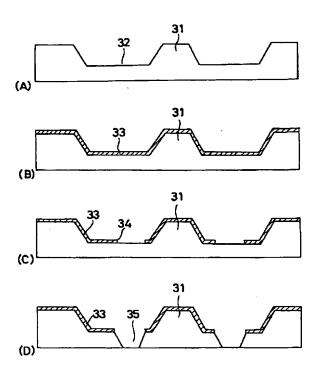
【図2】

従来のインクジェットヘッドの構成説明図



【図3】

従来のインクジェットヘッドの製造方法(1)の工程説明図



【図4】

従来のインクジェットヘッドの製造方法 (2) の工程説明図

